

Przewodniki do wzorcowania wydane przez DKD (Niemiecką Służbę Kalibracyjną – odpowiednik naszego PCA) dostępne na stronie internetowej DKD w formacie PDF.

Nr	Część	Metoda	Data
DKD-R 1-1		Pomiar małych napięć przemiennych	01/1999
DKD-R 1-2		Wzorcowanie oscyloskopów	04/1994
DKD-R 2-1		Wzorcowanie sensitometrów do zapewnienia jakości obrazu w diagnostyce rentgenowskiej	10/2003
DKD-R 3-1		Wzorcowanie przyrządów do pomiarów przyspieszenia metodą porównawczą	
	Arkusz 1	Podstawy	03/2002
	Arkusz 2	Wzbudzenie	03/2002
	Arkusz 3	Impulsy sinusowe i multisinusowe	03/2003
	Arkusz 4	Wzorcowanie urządzeń do pomiaru prędkości	02/2005
DKD-R 3-3		Wzorcowanie siłomierzy	03/2007
DKD-R 3-5		Wzorcowanie momentomierzy do zmiennych momentów obrotowych	12/1998
DKD-R 3-6		Wzorcowanie referencyjnych urządzeń elektrycznych w laboratoriach DKD	11/1993
DKD-R 3-7		Statyczne wzorcowanie kluczy dynamometrycznych wskazujących	10/2003
DKD-R 3-8		Statyczne wzorcowanie osprzęt kalibracyjny do kluczy dynamometrycznych śrubowych	10/2003
DKD-R 3-9		Wzorcowanie czujników siły metodą porównawczą	02/2005
DKD-R 4-1		Wybór i wzorcowanie urządzeń do wzorcowania płytek wzorcowych do zastosowań jako wzorce w laboratoriach wzorcujących	Wyd.1994
DKD-R 4-2		Wzorcowanie przyrządów i wzorców w technice parametrów powierzchni.	
	Arkusz 1	Wzorcowanie wzorców parametrów powierzchni	11/2003
	Arkusz 2	Wzorcowanie pionowych systemów do urządzeń ostrza odwzorującego	11/2007
DKD-R 4-3		Wzorcowanie przyrządów do wielkości geometrycznych	
	Arkusz 1	Podstawy	05/1999
	Arkusz 3.1	Wzorcowanie płytek wzorcowych długości	08/2002
	Arkusz 4.1	Wzorcowanie sprawdzianów tłoczkowych i pierścieniowych	08/2002
	Arkusz 4.2	Wzorcowanie wałeczków i wałeczków do gwintów	06/2003
	Arkusz 4.4	Wzorcowanie wzorców ustawczych do mikrometrów z powierzchniami płaskimi, sferycznymi, kulistymi.	06/2003
	Arkusz 4.7	Wzorcowanie sprawdzianów szczękowych	06/2003
	Arkusz 4.8	Wzorcowanie sprawdzianów trzpieniowych do gwintów	06/2003
	Arkusz 4.9	Wzorcowanie sprawdzianów pierścieniowych do gwintów	06/2003
	Arkusz 4.12	Wzorcowanie sprawdzianów stożkowych	06/2003
	Arkusz 7.2	Wzorcowanie kątomierzy	09/2008

Arkusz 9.1	Wzorcowanie suwmiarek uniwersalnych	08/2002
Arkusz 9.2	Wzorcowanie głębokościomierzy suwmiarkowych.	09/2008
Arkusz 9.3	Wzorcowanie wysokościomierzy suwmiarkowych	09/2008
Arkusz 10.1	Wzorcowanie mikrometrów	08/2002
Arkusz 10.2	Wzorcowanie mikrometrów do gwintów	01/2009
Arkusz 10.3	Wzorcowanie mikrometrów czujnikowych	01/2009
Arkusz 10.7	Wzorcowanie przyrządów mikrometrycznych 2-punktowych do pomiarów wewnętrznych	06/2003
Arkusz 10.8	Wzorcowanie średnicówek trzypunktowych	06/2003
Arkusz 11.1	Wzorcowanie czujników zegarowych	05/1999
Arkusz 11.2	Wzorcowanie czujników mechanicznych	05/1999
Arkusz 11.3	wzorcowanie diatestów	05/1999
Arkusz 12.1	Wzorcowanie przyrządów czujnikowych do pomiarów zewnętrznych.	02/2009
Arkusz 13.1	Wzorcowanie przyrządów czujnikowych do pomiarów wewnętrznych	02/2009
Arkusz 18.1	Wzorcowanie maszyn współrzędnościowych (CMM) nach DIN EN ISO 10360 und VDI/VDE 2617	06/2003
DKD-R 4-4	Wzorcowanie wzorców i przyrządów do pomiarów kształtu	01/2009
DKD-R 5-1	Wzorcowanie termometrów oporowych	10/2003
DKD-R 5-3	Wzorcowanie termoelementów	12/2000
DKD-R 5-4	Wzorcowanie piecyków kalibracyjnych	02/2001
DKD-R 5-5	Wzorcowanie mierników temperatury i symulatorów poprzez elektryczną symulację i pomiar	02/2002
DKD-R 5-6	Bestimmung von Thermometerkennlinien	05/2008
DKD-R 5-7	Wzorcowanie komór temperaturowych	07/2004
DKD-R 6-1	Wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia	03/2002
DKD-R 6-2	Wzorcowanie przyrządów do pomiaru podciśnienia	
DKD-R 7-1	Wzorcowanie wag nieautomatycznych	
Arkusz 1	Część ogólna	11/1998
Arkusz 2	Jedno lub wielozakresowe wagi o liczbie działek 1000000 i rozdzielczości większej niż 0,01 mg	11/1998
Arkusz 3	Jedno lub wielozakresowe wagi o liczbie działek 1000000 i rozdzielczości mniejszej lub równej niż 0,01 mg	11/1998